機器分析センター

**Ｘ線回折装置（リガクSmartLab）利用申込書**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氏　　名 | 所属学科・研究室 | 職名(学年) | 電 話 番 号 |
| 利　用　者 | フリガナ( ) |  |  |  |
| 経理責任者(教官等) | フリガナ( ) |  |  |  |
| Mail-Add |  |
| 測　定　法 | 　□**2θ･θ(2θ･ω)**測定 □**2θ**(ω 　゜固定)測定 □微小部測定 □その他(下記) |
| 測定条件 | 　□特 に な し □下 記 指 定 通 り |
| ※サンプルの説明や測定条件等は、出来るだけ詳しくここに書き入れて下さい。**Diffaraction range(2θ)　　　゜～　　　゜** |
| 試 料 個 数 |  個 | 含有元素(元素記号で) |  |
| サンプル名(=ファイル名→**通し番号等半角英数で出来るだけ短く記号は使わないで下さい。** |
| 試料の返却 | 　 要　　・　　否 |  期　日 |  　　　　　　月　　　　　日まで |
| ※利用日時 | 年　　　月　　　日　　　　　　～　　　　　　　(複数日時の場合は別記) |
|  上記の利用状況であることを確認しました。 装置管理者 　　 山　本 克　巳 |
| ※使用機 | □１号機　□２号機 | ※利用方法 | □Ａ.技術職員 □Ｂ.業務支援職員 □Ｃ.ユーザー |

**※印部分は装置管理者が記入します。**